MEA、普通相机传感器、事件相机传感器 - 概念和指标对比

一、概念与技术指标对比表

指标	普通相机(Frame-based CMOS)	事件相机(Event-based DVS)	MEA (Microelectrode Array)
空间单元	像素 (Pixel)	像素(Pixel)	电极(Electrode)
阵列分辨率	H×W 像素	H×W 像素	M×N 通道
感受野 / 采样面积	像素尺寸(Pixel Pitch)	像素尺寸	电极直径 / 面积
帧率 / 事件模式	固定帧率(fps)	异步事件(evt/s)	固定采样率(≥20
kHz/channel)			
曝光时间 / 时间窗口	曝光时间 $T_{ m exp}$	无固定曝光,事件持续检测直到阈值	时间窗口 T_w (用于统计放电次数)
动态范围 (DR)	能同时分辨的最暗和最亮灰度的比值 (宽度)	能触发最小与最大对数亮度变化的范围	能测量最小可分辨放电和最大未饱和放电的比值
信噪比 (SNR)	单帧信号强度与读出噪声水平之比	单次事件幅度与时间戳抖动/ 电路噪声之比	单次尖峰振幅与基线噪声水平之比
量化分辨率	ADC 位宽(10–14 bit)	时间戳分辨率(<1 μs)	ADC 位宽(12–16 bit)
信号单位	灰度值(0-2 ^N DN)	事件包 $\left(x,y,t,p ight)$ (坐标 + 时间 + 极性)	电压 (μV) 或 电流 (pA)
带宽 / 响应速度	光电转换及读出链路带宽(MHz 级)	像素响应延迟 <10 μs	模拟前端带宽 300
Hz-3			
kHz			
噪声类型	热噪声、读出噪声、暗电流	时序抖动、漏触发/误触发事件	热噪声、1/f 噪声、电极–组织界面噪声
饱和 / 溢出	满井容量(Full Well Capacity)	器件无饱和, 但高频率变化可能丢失事件	电极饱和电压/电流
读出架构	行列扫描 → 模拟复用 → ADC	像素独立触发 → 总线聚合 → 时间编码	多路模拟前端 → 复用器 → ADC
数据输出格式	每帧完整图像矩阵 $H imes W$	稀疏事件列表 x,y,t,p	连续时序矩阵 $N imes T$ 或 尖峰列表 t_k, i_k

表 1: MEA、普通相机、事件相机主要概念与技术指标对比

二、术语与公式说明

术语与公式说明

- 1. 空间单元 (Spatial Element)
 - 普通相机 / 事件相机: 像素(Pixel),相当于一个光电二极管单元,将入射光子转换为电荷。 (图像-空间信息;视频-时序信息)
 - MEA: 电极(Electrode),与神经组织接触的导电单元,感知局部电场变化。
- 2. 阵列分辨率 (Array Resolution)

- 普通相机 / 事件相机: $H \times W$ 像素,表示传感器行数 H 与列数 W。
- MEA: $M \times N$ 通道,表示电极阵列的行数 M 与列数 N。
- 3. 感受野 / 采样面积 (Receptive Field / Sampling Area)
 - **像素尺寸** (Pixel Pitch): 像素中心到中心的距离,单位 µm。决定单个像素的视角与采样面积。
 - 电极直径 / 面积: 电极表面直径或有效面积,影响电极-组织界面阻抗与信号强度。
- 4. 帧率 / 事件模式 (Frame Rate vs. Event Rate)
 - **帧率 (fps)**:每秒采集完整图像的次数,如 30 fps, 120 fps。
 - 事件率 (evt/s): 事件相机中像素因亮度变化触发的事件数,单位事件/秒,可达数百万 evt/s。
 - **采样率 (MEA)**:每通道模拟—数字转换速率, $f_s \geq 20$ kHz,可捕捉 0.5–1 ms 宽度的神经尖峰。
- 5. 曝光时间 / 时间窗口 (Exposure Time vs. Integration Window)
 - ullet 曝光时间 $T_{
 m exp}$:普通相机中每帧累积光子的时长,影响亮度与运动模糊。
 - **时间窗口** T_w : MEA 中用于统计放电次数或积分电压的时长,

$$H(i,j) = \int_{t_0}^{t_0+T_w} \mathbf{1}_{\{ ext{spike}\}}(t) \, \mathrm{d}t$$

- 6. **动态范围 (DR)** (DR 针对整个测量范围,评估系统从最弱到最强信号的可用带宽有多宽。)
 - 普通相机:

$$DR = 20 \log_{10}(FullWell/ReadNoise)$$

- 。 FullWell: 单像素在饱和前可收集的最大电子数
- 。 ReadNoise:读出链路总噪声,单位 e-RMS
- 事件相机: 无需固定曝光,通过对数对比度触发事件,常报告对比度动态范围 >120 dB
- MEA:

$$\mathrm{DR} = 20 \log_{10} (V_{\mathrm{max}}/\sigma_{\mathrm{noise}})$$

- 。 V_{max}: 在无失真情况下可测量的最大电压幅值
- 。 σ noise: 基线噪声 RMS, 单位 μV
- 7. **信噪比 (SNR)** (SNR 针对某一时刻或某一次测量,评估那次信号有多"干净"。)
 - 普通相机:

$$ext{SNR} = 20 \log_{10}\!\! \left(rac{P_{ ext{signal}}}{\sigma_{ ext{noise}}}
ight)$$

- 。 P signal: 信号强度,可用平均像素电荷或亮度差表示
- 。 σ_noise: 读出噪声(e⁻RMS)
- 事件相机:

$$ext{SNR} = 20 \log_{10}(rac{\Delta L}{\sigma_{ ext{noise}}})$$

- 。 ΔL: 像素亮度变化量,触发一次事件的光强差
- 。 σ_{noise} : 由时间戳抖动或电路噪声引起的等效亮度噪声
- MEA:

$$ext{SNR} = 20 \log_{10}(rac{V_{ ext{peak}}}{\sigma_{ ext{noise}}})$$

- 。 V_peak: 尖峰电压峰值 (μV)
- 。 σ_noise: 基线噪声 RMS (μV)
- 8. 量化分辨率 (Quantization Resolution)
 - ADC 位宽: 普通相机 10-14
 - bit, MEA 12-16
 - bit,决定最小可分辨电荷/电压增量。
 - 事件相机:无固定量化,事件以时间戳输出,时间精度 µs 级。
- 9. 信号单位 (Signal Unit)
 - CMOS: 灰度值 $(0-2^N-1)$, 对应像素内电子数。

- 事件相机: 事件包 (x, y, t, p), 包含像素坐标、时间戳、极性。
- MEA: 电压 (μV) 或电流 (pA), 或尖峰事件 (t_k, i_k)。
- 10. 带宽 / 响应速度 (Bandwidth / Response Time)
- CMOS: 光电二极管与读出链路带宽 MHz 级,对应像素最大响应频率。
- 事件相机: 像素响应时间 <10

μs,可捕捉极快亮度变化。

• MEA: 模拟前端带宽 300

Hz-3

kHz,适合动作电位频谱。

11. 噪声类型 (Noise Types)

- 普通相机: 热噪声、读出噪声、暗电流。
- 事件相机: 事件抖动(时间戳抖动)、噪声事件(误触发)。
- MEA: 热噪声、1/f 噪声、电极-组织界面噪声、放大器本底噪声。

12. 饱和 / 溢出 (Saturation / Overflow)

- 普通相机: 像素满井容量(Full Well Capacity)饱和后信号截断。
- 事件相机: 无传统饱和,但高变化率时事件洪泛可能导致丢失或拥塞。
- MEA: 电极饱和电压/电流超限导致信号失真。

13. 读出架构 (Readout Architecture)

- 普通相机: 滚动或全局快门下采用逐行或同时曝光,再通过模拟多路复用送 ADC。
- 事件相机:每个像素独立检测变化并立刻输出 TTL 事件,事件总线收集。
- MEA:多个电极模拟信号经低噪声放大器(LNA)后,多路复用器(MUX)轮询通道,最终送入高速 ADC。

14. 数据输出格式 (Data Output Format)

- 普通相机: 每帧完整图像矩阵 $H \times W$ 。
- **事件相机**: 稀疏事件列表 (x, y, t, p).
- MEA: 连续信号矩阵 $N \times T$ 或尖峰事件列表 (t_k, i_k) .

各领域特殊指标——概念、类型、物理意义与公式

一、普通相机(Frame-based CMOS)领域特殊指标

1. 量子效率 (Quantum Efficiency, QE)

- 类型: 光电响应指标
- 物理意义: 单个像素对入射光子转换为电子的效率,决定低光灵敏度
- 公式:

$$ext{QE}(\lambda) = rac{N_{ ext{electrons}}}{N_{ ext{photons at wavelength }}\lambda}$$

2. 调制传递函数 (Modulation Transfer Function, MTF)

- 类型:空间分辨率指标(一般配合镜头使用)
- 物理意义:系统对不同空间频率的对比度保真能力,MTF(f)=输出/输入对比度
- 公式:

$$ext{MTF}(f) = rac{C_{ ext{out}}(f)}{C_{ ext{in}}(f)}, \quad C = rac{I_{ ext{max}} - I_{ ext{min}}}{I_{ ext{max}} + I_{ ext{min}}}$$

3. 像素非均匀性 (Photo-Response Non-Uniformity, PRNU)

- 类型:响应一致性指标
- 物理意义: 像素增益差异导致的固定花纹(竖纹、暗角等)噪声,需要校正
- 公式:

$$ext{PRNU} = rac{\sigma_G}{\mu_G}, \quad G_i = rac{S_i}{L}$$

其中 G_i 为像素增益, S_i 像素信号,L入射光强。

4. 暗电流 (Dark Current)

• 类型:漏电噪声指标

• 物理意义: 像素在无光条件下的热电子泄漏,随温度升高而增加

• 公式:

$$I_{
m dark}(T) = I_0 \exp\Bigl(-rac{E_g}{kT}\Bigr)$$

其中 E_g 半导体带隙,k Boltzmann 常数,T 绝对温度。

5. 有效像素 (Effective Pixels)

• 类型:几何指标

• 物理意义: 实际成像区域内可用像素数,排除边缘暗角与坏点

• 公式:

$$N_{
m eff} = N_{
m total} - N_{
m bad}$$

二、事件相机(Event-based DVS)领域特殊指标

1. 对数对比度灵敏度 (Log-Contrast Sensitivity)

• 类型: 触发阈值指标

• 物理意义: 最小光强变化(对数刻度)能触发一次事件

• 公式:

$$\Delta L_{
m min} = \ln rac{L + \Delta L}{L} = heta$$

其中 θ 为像素预设对数阈值。

2. 事件洪泛率 (Event Flooding Rate)

• 类型: 数据拥塞指标

• 物理意义: 场景高动态或噪声导致单位时间内产生过多事件的速率

• 公式:

$$R_{ ext{flood}} = rac{N_{ ext{events}}}{\Delta t}$$

3. 时间表面 (Time Surface)

• **类型**: 时空表征

• 物理意义: 用每个像素最近一次事件时间构成一幅"时间图",用于上下文编码

• 公式:

$$T(x,y) = \exp\left(-rac{t_{
m now} - t_{
m last}(x,y)}{ au}
ight)$$

4. 事件延迟 (Event Latency / Jitter)

类型: 时序精度指标

• 物理意义:事件检测到输出的时间不确定性,决定最快可捕捉的瞬态变化

• 公式:

$$\sigma_{
m jitter} = \sqrt{{
m Var}(t_{
m out}-t_{
m in})}$$

5. 空间-时间稀疏度 (Spatiotemporal Sparsity)

• 类型: 数据效率指标

• 物理意义: 事件流相对于固定帧率数据量的压缩比

• 公式:

$$\mathrm{Sparsity} = 1 - \frac{N_{\mathrm{events}}}{H \times W \times \mathrm{fps}}$$

三、MEA(微电极阵列)领域特殊指标

1. 电极-组织界面阻抗 (Electrode-Tissue Impedance)

• 类型: 界面特性指标

• 物理意义: 交流阻抗随频率变化,决定信号传输效率与相位失真

• 公式:

$$Z(f) = R_s + rac{1}{j2\pi f C_{dl}} + R_{ct}$$

其中 R_s 串联电阻, C_{dl} 双电层电容, R_{ct} 电荷转移电阻。

2. 充电注入容量 (Charge Injection Capacity, CIC)

• 类型:刺激性能指标

• 物理意义: 电极注入生物组织最大安全电荷量,影响长期刺激安全性

• 公式:

$$\mathrm{CIC} = Q_{\mathrm{max}}/A$$

 Q_{\max} 单次脉冲注入电荷,A 电极表面积。

3. 双电层电容 (Double-Layer Capacitance, C_dl)

• 类型: 界面电容指标

• 物理意义: 电极与电解质界面处形成的电荷储存能力,影响高频响应

• 公式:

$$C_{dl} = rac{arepsilon_r arepsilon_0 A}{d}$$

 ε_r 界面介电常数,d 电双层厚度。

4. 动作电位峰形宽度 (Spike Width)

• 类型: 信号特征指标

• 物理意义: 神经放电尖峰的半峰宽度,反映神经元类型和信号传播特性

• 测量:

$${
m Width}_{1/2} = t_2 - t_1, \quad V(t_{1,2}) = 0.5 \, V_{
m peak}$$

5. 长期稳定性衰减 (Chronic Signal Stability)

• 类型: 性能衰减指标

• 物理意义: 随着植入时间增长,信号振幅或 SNR 的下降趋势

• 量化:

$$\Delta SNR(t) = SNR(0) - SNR(t)$$

© 2025 Doraemon. 本文档根据项目的 MIT 许可证 发布.